Aplicaciones Sentinel para Análisis de Riesgos Curso en el Marco del XIX Simposio Internacional SELPER 2021 Práctica Modelos Digitales de Elevación e Interferometría con SAOCOM Jorge Milovich – José Candia 8 de noviembre de 2021





En la dirección Web:

https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogosatsaocomadel. html, se encuentran los productos para la práctica. Se debe aceptar la licencia de uso y descargar el archivo comprimido del ítem: 8. Zona del Parque Nacional El Leoncito, Provincia de San Juan, Argentina.



Productos de prueba SAOCOM 1A para usuarios de información satelital

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ofrece a la comunidad de usuarios de información satelital, un set de productos para aquellos interesados en tener una aproximación de trabajo con los productos del satélite argentino de observación con microondas SAOCOM 1A. Usted puede consultar el catalogo de acceso público mediante la web, utilizando el link que figura al final de esta página.

Los productos aqui presentados pueden descargarse accediendo a los links indicados en la siguiente lista, que incluye el correspondiente "quick-look" (vista previa de la imagen, tal como se genera en forma automática durante la producción), ubicación geográfica y nivel de procesamiento.

IMPORTANTE: estos Productos SAOCOM-1A de acceso público son exclusivamente para uso de la persona o institución que los descargue con el fini de familiarizarse con los datos. No pueden utilizarse para fines comerciales ni venderse. Al bajar cualquiera de estos productos usted estará aceptando estas condiciones y los derechos de propiedad intelectual de la CONAE. "Producto SAOCOM® - ©CONAE - 2019. Todos los derechos reservados"



8. Zona del Parque Nacional El Leoncito, Provincia de San Juan, Argentina.
PAR INTERFEROMÉTRICO (RECORTE) - PRODUCTOS STRIPMAP DUAL POL
Nivel 1A (SLC)
ID de Productos originales:
EOL1ASARSA01A2817430 (Referencia)
EOL1ASARSA01A2816011 (Secundaria)
Comprende un recorte, sobre la misma región, de la banda VV de cada imagen del par. Los archivos fueron generados en formato DIMAP.
(Quick-looks: izq. imagen Referencia, der. imagen Secundaria)

📥 ACEPTAR Y DESCARGAR ARCHIVO CON PAR INTERFEROMÉTRICO

INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO Y TUTORIALES

IR A CATÁLOGO DE IMÁGENES





Descomprimir el archivo y leer ambos productos (imagen de referencia e imagen secundaria) en SNAP.

SNAP										-	
e Edit View	Analysis Layer Vector Ras	ter Optical Radar	Tools Window Help							Q+ Search	(Ctrl+I)
Open Prod Reopen Pro Product Lil	duct		- Φ,λ 🔟		ΔΣ % 18 1	*****	1. 0. 9. 7	GCP → →	190	いた。	× *
Clase Prod Clase All P Clase Othe	fuct Products er Products										
Save Produ Save Produ	uct As SNAP - Ope	n Product									×
Session Projects	Look in	: Practicas						~			
Import Export Exit	Color Elementos re Escritorio Documentos	Subset_of	_S1A-SLC-S7DP- _S1A-SLC-S7DP- _S1A-SLC-S7DP- _S1A-SLC-S7DP-	-VV-DESC-04ma -VV-DESC-16fet -VV-DESC-04ma -VV-DESC-16fet	ar19_Secondary.data o19_Reference.data ar19_Secondary.dim o19_Reference.dim					Advanced	
	Este equipo	File <u>n</u> ame:	1							Open	





Corregistrar las imágenes:

									-		×
ile Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical R	adar Tools Window	/ Help							Q. Search	n (Ctrl+I)	
	Apply Orbit File Radiometric	, ® 12 14 12	Σ 🔏 🊵	# 4 °CP 6	****	* * * 4		\$ Q	***	× *	*
Product Explorer × Pixel Info	Speckle Filtering	>									F
I I subset_of_S1A-SLC-S7DP-VV-DESC-04mar19_Secc I I subset_of_S1A-SLC-S7DP-VV-DESC-16feb19_Refe	Coregistration Interferometric Polarimetric Geometric Sentinel-1 TOPS ENVISAT ASAR SAR Applications Soil Moisture SAR Utilities	Coregistration S1 TOPS Coregistra DEM-Assisted Core Stack Tools Cross InSAR resam S S	tion > gistration > > bling								The second s
		Coregistration ProductSet-Reader CreateSta	ck Cross-Correlation	Warp Write			*				
Navigation × Colour Manipu Uncertainty Vi Work	1 View —	File Name	Туре	Acquisition	Track	Orbit	4				(Pildinay
											R





Recorrer las distintas pestañas para analizar y cargar los parámetros necesarios:







En la pestaña Warp, elegir el orden "2" para el Warp Polynomial:

Coregistration				×
ProductSet-Reader CreateStad	k Cross-Correlation	Warp	Write	
RMS Threshold (pixel accuracy):	0.05			\sim
Warp Polynomial Order:	2		J	\sim
Interpolation Method:	Cubic convolution (6 p	oints)		\sim
Show Residuals				
	🔁 Sa	ve	🕐 Help 🛛 🗁 Run	
		erechos		





En la pestaña Write, elegir el directorio de salida, y el nombre del producto con el stack corregistrado:

Coregistration	Х
ProductSet-Reader CreateStack Cross-Correlation Warp Write	
Target Product	
Name:	
Stack-Corregistrado	
Save as: BEAM-DIMAP V	
Directory:	-
C: (curso (Pracucas	•
Cliquear el botón	
"Run"	
Save 🕢 Help 🕞 Run	





X

П

Ejecutar el proceso para la generación del Interferograma:

SNAP

File Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical Ra	adar Tools Window Help			Q Search (Ctrl+I)	_
₫₿₿₡₰₰₽₽	Apply Orbit File	🕲 🕼 🗽 Σ 🖉	る 非 る ぷ の ** 第	* * * 4 4 9 × V ■ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Product Explorer × Pixel Info	Speckle Filtering >				10
[1] subset_of_S1A-SLC-S7DP-VV-DESC-04mar19_Secc	Coregistration >				Pioo
	Interferometric >	Products >	Interferogram Formation		Line L
	Polarimetric >	Filtering >	Coherence Estimation		Dial
Product Explorer Pixel Info Il subset_of_SIA-SLC-S7DP-W-DESC-04mar19_Seco Il subset_of_SIA-SLC-S7DP-W-DESC-16feb19_Refe Il subset_of_SIA-S	Geometric >	Unwrapping >	Topographic Phase Removal		
	ENVISAT ASAR	PSI\SBAS >	Three-pass Differential InSAR		-
	SAR Applications >	INSAN SLOCK OVERVIEW	Phase to Height		Laye
	r Rater Optical Redar Tools Window Help Apply Orbit-File Apply Orbit-File Specke Filtering Corregistration Filtering Filterin				
	SAR Utilities >		Phase to Elevation		age
		1	integer interferogram combination		2
					4
					Mash
					1 Main
Navigation × Colour Manipu Uncertainty Vi World	View -				age
	0,				12
	9				
	0.				
	2				
	1				
	0° ‡ 🕐				
					3





En la pestaña I/O Parameters, elegir la imagen salida del proceso de corregistración, y el directorio de salida:

C Interferogram Formation	Х
File Help	
I/O Parameters Processing Parameters	
Source Product Source product:	
[3] Stack-Corregistrado \sim	
Target Product Name: Stack-Corregistrado_ifg Save as: BEAM-DIMAP ↓ Directory: C:\Curso\Practicas	
Open in SNAP	
<u>R</u> un <u>C</u> lose	2





En la pestaña Processing Parameters, seleccionar "Substract flat-earth phase" y dejar los otros parámetros con sus valores por

"dofoult"		
delauit.	Interferogram Formation	×
	File Help	
		1
	I/O Parameters Processing Parameters	
	Subtract flat-earth phase	
	Degree of "Flat Earth" polynomial	5 ~
	Number of "Flat Earth" estimation points	501 ~
	Orbit interpolation degree	3 ~
	Subtract topographic phase	
	Digital Elevation Model:	SRTM 3Sec (Auto Download) 🗸 🗸
	Tile Extension [%]	100 ~
	Output Elevation	
	Output Orthorectified Lat/Lon	
	Include coherence estimation	
	Square Pixel	Independent Window Sizes
	Coherence Range Window Size	10
	Coherence Azimuth Window Size	21
	L	
		<u>R</u> un <u>C</u> lose

Adicionalmente, es buena práctica ejercitar las distintas opciones y comparar los resultados





Analizar el producto resultante y visualizar la coherencia y el interferograma.







Ejecutar el Filtro de Goldstein para reducir el ruido, que es visible en el interferograma:

📷 [4] Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 - Stack-Corregistrado_ifg - C:\Curso\Practicas\Stack-Corregistrado_ifg.dim - SNAP <u>File Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical Radar Tools Window Help</u> Q . Search (Ctrl+I) 🗶 🗽 🗶 💈 🚳 🚵 🚟 🦧 🗳 P+ GCP V I A Q *** Apply Orbit File 9 Radiometric hase ifg VV 16Feb2019 04Mar2019 × Product Explorer × Pixel Info Speckle Filtering [1] subset_of_S1A-SLC-S7DP-VV-DESC-04mar 19_Seco H- 8 Coregistration [2] subset of S1A-SLC-S7DP-VV-DESC-16feb19 Refe 南 Interferometric 3 Products 3 H-8 [3] Stack-Corregistrado Polarimetric 3 Filtering 3 Spectral Filtering [4] Stack-Corregistrado_ifg Geometric Unwrapping 3 **Goldstein Phase Filtering** 🗄 🧰 Metadata +- Vector Data Sentinel-1 TOPS **PSI\SBAS** 9 + Tie-Point Grids ENVISAT ASAR InSAR Stack Overview E- Bands SAR Applications i_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Soil Moisture q_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 SAR Utilities Intensity ifg VV 16Feb2019 04Mar2019 Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 coh VV 16Feb2019 04Mar2019 E Navigation... × Colour Manip... Uncertainty V... World View Ð Q Q -Lin - 0 1:10.12 00

Zoom -- Level -

Lat

- Lon





En la pestaña I/O Parameters elegir como entrada al producto de salida del proceso anterior, y elegir los nombres del producto y del directorio de salida. En la Pestaña Processing Parameters, dejar los valores por default:

C Goldstein Phase Filtering ×	Coldstein Phase Filtering	×
File Help	File Help	
I/O Parameters Processing Parameters Source Product Source product: [4] Stack-Corregistrado_ifg ···· Target Product ···· Name: Stack-Corregistrado_ifg_flt Save as: BEAM-DIMAP Directory: ···· C: \Curso \Practicas ···· Open in SNAP ····	I/O Parameters Processing Parameters Adaptive Filter Exponent in (0, 1]:	1.0 ~ ~
<u>R</u> un <u>C</u> lose	Run	Close





Visualizar el interferograma filtrado, para comprobar la mejora sustancial de la relación señal/ruido:







Exportar el producto obtenido para su procesamiento con la herramienta externa "Snaphu":

[5] Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 - Stack-Corregistrado_ifg_flt - C:\Curso\Practicas\Stack-Corregistrado_ifg_flt.dim - SNAP Q . Search (Ctrl+I) <u>File Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical Radar Tools Window Help</u> 🚳 🙋 🗽 🖉 Σ 🧠 🊵 🚟 📥 🕾 ******* +?+ Apply Orbit File Radiometric Product Explorer × Pixel Info nase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 🗙 🎆 [5] Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 🗙 Speckle Filtering Coregistration i_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 g ifg VV 16Feb2019 04Mar2019 Interferometric Products Intensity_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Polarimetric > Filtering 5 Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Geometric Unwrapping > Snaphu-unwrapping coh_VV_16Feb2019_04Mar2019 Sentinel-1 TOPS 5 PSI\SBAS > Snaphu Export ■ [5] Stack-Corregistrado ifg flt ENVISAT ASAR 5 InSAR Stack Overview 南 Metadata Snaphu Import SAR Applications Vector Data Tie-Point Grids Soil Moisture Bands SAR Utilities i_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 g ifg VV 16Feb2019 04Mar2019 E Intensity_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019_db Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 coh VV 16Feb2019 04Mar2019 Navigation... × Colour Manip... Uncertainty V... World View 1.000 Ð Q Q Q his - 0 0° 1:10.12 X - Y Lat Zoom - Level -





En la pestaña "Read" elegir el producto a exportar (la salida del filtro de Goldstein):

Snaphu Expor	t		;
ead SnaphuExp	ort		
Source Product			
Name:			
[5] Stack-Correg	istrado_ifg_fit		×
Data Format:	Any Format 🗸		
		Save 🕐 Help	[> Run





En la pestaña "SnaphuExport" elegir el "Target folder", que es el directorio en el que se guardarán los datos para que los tome "Snaphu". Si la opción de elegir el directorio no funciona, copiar a mano la "ruta completa" de este directorio.

- En el parámetro "Statistical-cost mode" elegir TOPO (la opción DEFO es para intefergramas diferenciales).
- Para los parámetros "Row Overlap" y "Column Overlap" elegir el valor 200 para ambos.
- El significado de estos parámetros se explicará en las prácticas.
- Este proceso genera un nuevo subdirectorio dentro del "Target Folder", con el mismo nombre que el del producto a desenrollar, en este ejemplo "Stack-Corregistrado_ifg_flt".
- Puede aparecer un cartel de error (en rojo) sobre el target folder. Este cartel desaparece cuando se sigue el proceso.





💿 Snaphu Export	>
Read SnaphuExport	
Target folder:	c: \Curso \Practicas \exportacion-snaphu
Statistical-cost mode:	TOPO
Initial method:	MCF ~
Number of Tile Rows:	10
Number of Tile Columns:	10
Number of Processors:	4
Row Overlap:	200
Column Overlap:	200
Tile Cost Threshold:	500
	Cliquear el botón "Run"
Error: [NodeId: SnaphuEx	port] Please add a target folder Image: Save Image: Save Image: Run





Ejecutar "Snaphu-unwrapping":

🎇 [5] Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 - Stack-Corregistrado_ifg_flt - C:\Curso\Practicas\Stack-Corregistrado_ifg_flt.dim - SNAP



Eile Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical Radar Tools Window Help



Este proceso ejecuta la herramienta externa "Snaphu" con los parámetros contenidos en el archivo "snaphu.conf", que se encuentra en la carpeta que "Snaphu Export" generó dentro del "Target Folder", en este ejemplo, dentro de la carpeta "Practicas\exportacion-snaphu \Stack-Corregistrado_ifg_flt". Durante las prácticas se analizará el contenido del archivo "snaphu.conf".





En la pestaña I/O Parameters, "no" dejar el valor default para el parámetro "Source Product".



Se debe ir a la carpeta que "Snaphu Export" generó dentro del "Target Folder", (en este ejemplo, la carpeta "Practicas\exportacion-snaphu \Stack-Corregistrado_ifg_flt"), y allí elegir el archivo cuyo nombre inicia con "Phase" y finaliza con "snaphu.hdr".





En la pestaña Processing Parameters, seleccionar el check box "Display execution output", para visualizar el avance del procesamiento.

Snaphu-unwrapping	×
File Help	
I/O Parameters Processing Parameters	
Display execution output	
Output folder: c:\Curso\Practicas\exportacion-snaphu\Stack-Corregistrado_ifg_flt	

En el parámetro "Output folder" seleccionar la carpeta que "Snaphu Export" generó dentro del "Target Folder", (en este ejemplo, la carpeta "Practicas\exportacion-snaphu \Stack-Corregistrado_ifg_flt"). Cliquear el botón "Run".







Este proceso puede tardar mucho tiempo, dependiendo del tamaño de la imagen, las características de la fase a desenrollar, y los parámetros elegidos. Al finalizar la ventana muestra el mensaje de finalización, con información adicional.

Snaphu-unwrapping	<
File Help	
I/O Parameters Processing Parameters	
Display execution output	
Output folder: c:\Curso\Practicas\exportacion-snaphu\Stack-Corregistrado_ifg_fit 351 P1vots: 0 Improvements: 0	
Integrating secondary flows Output written to file UnwPhase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.img Removing temporary directory snaphu_tiles_612 SUGGESTION: Try increasing tile overlap and/or size if solution has edge artifacts Program snaphu done Elapsed processor time: 0:09:43.57 Elapsed wall clock time: 0:03:15 Finished tool execution in 195 seconds	
<u>R</u> un <u>C</u> lose <u>H</u> elp	





El siguiente paso es importar el resultado del desenrollado de fase para que pueda seguir procesándose dentro de SNAP.

5] Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019 - Stack-Correg	istrado_ifg_flt - C:\Curso\P	racticas\Stack-Corregistrado_ifg_flt.d	m - SNAP		- C X
File Edit View Analysis Layer Vector Raster Optical R	Apply Orbit File	Φ <p< th=""><th>12 Ha 4 60P 6 **</th><th></th><th></th></p<>	12 Ha 4 60P 6 **		
Product Explorer × Pixel Info	Speckle Filtering	hase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019	< [5] Phase_ifg_VV_16Feb2019_0	4Mar2019 ×	1.1
i.jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 q_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Phase_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 On_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Cob_VV_16Feb2019_04Mar2019 Q_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Q_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Q_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Dense_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Dense_jfg_VV_16Feb2019_04Mar2019 Navigation × Colour Manip Uncertainty V World	Coregistration > Interferometric > Polarimetric > Geometric > Sentinel-1 TOPS > ENVISAT ASAR > SAR Applications > SAR Utilities > View - View - 0° ÷ ©	Products > Filtering > Unwrapping > PSI\SBAS > InSAR Stack Overview >	Snaphu-unwrapping Snaphu Export Snaphu Import		Product Library 🕅 Layer Manager
				X Y Lat Lon	Zoom Level 🔂 7





En la pestaña Read-Phase debe elegirse el producto original a desenrollar, es decir, el interferograma filtrado.

Read-Phase	-Read-Unwrapped-Phase 3-SnaphuImport 4-Write	
ource Product		
lame:		
[5] Stack-Corre	gistrado_ifg_flt	~ · ·
Data i Ulinat.	Any format	

Esto es así porque al ser "Snaphu" una herramienta externa, SNAP necesita tomar los metadatos de ese producto original, para asociárselos al interferograma desenrollado.







Para el parámetro "Source Product" de la pestaña "Read-Unwrapped-Phase", se debe elegir la fase desenrollada.

💿 Snaphu Import	×
1-Read-Phase 2-Read-Unwrapped-Phase 3-SnaphuImport 4-Write	C Select Source Product
Source Product Name:	Look in: Stack-Corregistrado_ifg_fit V 🗈 📸 🕶
UnwPhase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu Data Format: Any Format ~	Coh_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.hdr Coh_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.img Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.hdr Phase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.img snaphu.conf UnwPhase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.hdr Our UnwPhase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.img Image: Snaphu.conf UnwPhase_ifg_VV_16Feb2019_04Mar2019.snaphu.img
	Documentos

ir a la carpeta que "Snaphu Export" generó dentro del "Target Folder", (en este ejemplo, la carpeta "Practicas\exportacionsnaphu \Stack-Corregistrado_ifg_flt"), y allí elegir el archivo cuyo nombre inicia con UnwPhase y finaliza con "snaphu.hdr".







En la pestaña "Write" elegir un nombre para el producto importado.

📀 Snaphu Im	port			×	<
1-Read-Phase	2-Read-Unwrapped-Phase	3-SnaphuImport	4-Write		
Target Product	t				

Se recomienda no dejar el nombre que aparece por default, sino cambiarlo o agregarle "_unw" al final para que el producto se importe en un nuevo archivo.

Name:	
Stack-Corregistrado_ifg_flt_unw	
Save as: BEAM-DIMAP \checkmark	
Directory:	
C:\Curso\Practicas	

Revisar el nombre del directorio de salida. Se recomienda utilizar el mismo en el que están el resto de los productos generados. Cliquear el botón "Run".







Abrir la fase desenrollada para visualizarla. Luego se debe convertir esta fase a elevación mediante el proceso "Phase to Elevation":







En la pestaña I/O Parameters, elegir el producto de entrada y los nombres del producto y directorio de salida:

PhaseToElevation DEM Generation X File Help I/O Parameters Processing Parameters	Verificar que sea un modelo "Auto Download"
Source Product source:	 PhaseToElevation DEM Generation File Help
Target Product Name: Stack-Corregistrado_ifg_flt_unw_dem	I/O Parameters Processing Parameters Digital Elevation Model: SRTM 1Sec HGT (Auto Download) DEM Resampling Method: BILINEAR_INTERPOLATION
✓ Save as: BEAM-DIMAP Directory: C:\Curso\Practicas ✓ Open in SNAP	

En la pestaña Processing Parameters, elegir el modelo de elevación a utilizar como referencia, y el método de remuestreo. Cliquear el botón "Run".

Run	Close





20

Visualizar el producto de elevación. El mismo se encuentra en geometría SAR. Para ortorrectificarlo, se debe ejecutar el proceso Range-Doppler Terrain Correction:







En la pestaña I/O Parameters, elegir el producto de entrada y el nombre y directorio de salida, similarmente a como se hizo en los pasos anteriores:

C Range Doppler Terrain Correction	×
File Help	
I/O Parameters Processing Parameters	
Source Product	
source:	
	~
Target Product Name:	
Stack-Corregistrado_ifg_flt_unw_dem_TC	
Save as: BEAM-DIMAP V	
Directory:	
C:\Curso\Practicas	
Open in SNAP	
	<u>R</u> un <u>C</u> lose



En la pestaña Processing Parameters, elegir la banda a ortorrectificar, (en este ejemplo hay una sola banda, "elevation"), el modelo de elevación a utilizar como referencia y elegir la opción "DEM" en la sección "Output bands for". Cliquear el botón "Run".

Comisión Nacional de

Actividades Espaciales

ONAE

Adicionalmente, es buena práctica ejercitar otros parámetros y comparar los resultados.

I/O Decemptors Processing Decem	neters	
1/O Parameters Processing Param		
Source Bands:	elevation	
Digital Elevation Model:	SRTM 1Sec HGT (Auto Download)	
DEM Resampling Method:	BILINEAR_INTERPOLATION	
Image Resampling Method:	BILINEAR_INTERPOLATION	,
Source GR Pixel Spacings (az x rg)	: 3.22(m) x 6.9(m)	
Pixel Spacing (m):	6.9	
Pixel Spacing (deg):	6.198375460424699E-5	
Map Projection:	WGS84(DD)	
Mask out areas without elevat	tion 🗌 Output complex data	
Output bands for:		
	DEM Latitude & Longitude	
Selected source band		
Selected source band	Local incidence angle Projected local incidence	angle
 Selected source band Incidence angle from ellipsoid Layover Shadow Mask 	Local incidence angle Projected local incidence	angle
 Selected source band Incidence angle from ellipsoid Layover Shadow Mask Apply radiometric normalization 	d 🗌 Local incidence angle 📄 Projected local incidence	angle
 Selected source band Incidence angle from ellipsoid Layover Shadow Mask Apply radiometric normalization Save Sigma0 band 	d Local incidence angle Projected local incidence N Use projected local incidence angle from DEM	angle
 Selected source band Incidence angle from ellipsoid Layover Shadow Mask Apply radiometric normalization Save Sigma0 band Save Gamma0 band 	d Local incidence angle Projected local incidence n Use projected local incidence angle from DEM Use projected local incidence angle from DEM	angle
 Selected source band Incidence angle from ellipsoid Layover Shadow Mask Apply radiometric normalization Save Sigma0 band Save Gamma0 band Save Beta0 band 	d Local incidence angle Projected local incidence n Use projected local incidence angle from DEM Use projected local incidence angle from DEM	angle





Visualizar el producto de elevación ortorrectificado. Notar que contiene dos bandas. La banda "elevation" es la salida del proceso interferométrico. La banda "elevation2" es el DEM utilizado como referencia, de utilidad para comparación.







¡¡Muchas Gracias por su atención!!

jmilov@conae.gov.ar jcandia@sec.conae.gov.ar